

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08104060 A

(43) Date of publication of application: 23 . 04 . 96

(51) Int. CI

B41M 5/26 G11B 7/24

(21) Application number: 06264698

(22) Date of filing: 04 . 10 . 94

(71) Applicant:

RICOH CO LTD

(72) Inventor:

HARIGAI MASATO KAGEYAMA YOSHIYUKI DEGUCHI KOJI YAMADA KATSUYUKI

IWASAKI HIROKO

IDE YUKIO

(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a phase-change optical recording medium having a high reflectance and being excellent in high contrast.

CONSTITUTION: In an optical recording medium having characteristics that an optical constant is changed before and after irradiation with light, an optical

recording material having an average coordination number of 2.0-3.0 is used as a recording material. The recording material is represented by a general formula A_x B_{1-x} , where A is one of Zn, Ga, In, Si, Ge, Sn, Bi, Sb, B is one of Se, Te, S, O, and (x) is a composition ratio determined by the range (2.0-3.0) of an average coordination number.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-104060

(43)公開日 平成8年(1996)4月23日

(51) Int.Cl. ⁶ B 4 1 M 5/26	識別記号	庁内整理番号	ΓI			技術表	示箇所
G11B 7/24		7215-5D 7416-2H	B41M	5/ 26		x	
		7410 211	D 1 1 W	0, 20			
			審査請求	未請求	請求項の数 6	FD (全	7 頁)
(21)出願番号	特願平6-264698		(71)出願人				•
	77 B 7 A (100 A) 10			株式会社			
(22)出顧日	平成6年(1994)10	月4日	(70) South-le		大田区中馬込1	」日3番6号	•
			(72)発明者		《人 大田区中馬込 1	プロコ級6月	## -
				会社リニ		1日の年0万	17KJU
			(72)発明者				
				東京都人	七田区中馬込1	丁目3番6号	株式
				会社リニ	1一内		
			(72)発明者	出口 雅	5可		
				東京都大	大田区中馬込1	丁目3番6号	株式
				会社リニ	1一内		
			(74)代理人	弁理士	池浦 敏明	(外1名)	
						最終頁	に続く

(54) 【発明の名称】 光記録媒体

(57)【要約】

【目的】 高反射率で高コントラストにすぐれた相変化 形光記録媒体を提供する。

【構成】 光の照射前後で光学定数が変化する特性を有する光記録媒体であって、その記録材料として平均配位数が2.0から3.0の間にある光記録材料を用いる。ここでの記録材料は一般式 A_xB_{1x} で表わされ、AはZn、Ga、In、Si、Ge、Sn、Bi、Sbのうちのいずれか一種、BはSe、Te、S、Oのうちのいずれか一種、Xは平均配位数のとりうる範囲(2.0~3.0)によって決定される組成比である。

30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光の照射前後で光学定数が変化する特性 を有する光記録媒体において、その記録材料の平均配位 数が2.0~3.0の範囲にあることを特徴とする光記 録媒体。

【請求項2】 前記記録材料が下記一般式(I) $A_{r}B_{1-r}$ (I)

(式中、A: Zn、Ga、In、Si、Ge、Sn、B i、Sbのうちから選ばれた少なくとも一種の元素、 B:Se、Te、S、Oのうちから選ばれた少なくとも 一種の元素、

x:平均配位数のとり得る範囲(2.0~3.0)によ って決定される組成比、

である)で表わされる化合物を主成分としてなる請求項 1 記載の光記録媒体。

【請求項3】 前記記録材料にAn、Ag、Cn、C r、Ti、Co、MnTb、Sm、のうちから選ばれる 少なくとも一種の元素を添加したことを特徴とする請求 項1又は2記載の光記録媒体。

【請求項4】 前記記録材料の結晶化時の振幅減衰係数 20 が0. 6以下である請求項1~3のいずれかに記載の光 記録媒体。

【請求項5】 記録層の上面及び下面に無機酸化物、無 機硫化物、無機窒化物、又はこれらの混合物のうちから 選ばれる少なくとも一種の材料からなる耐熱保護層を設 けた請求項1~4のいずれかに記載の光記録媒体。

【請求項6】 最上層に金属反射放熱層を設けたことを 特徴とする請求項1~5のいずれか記載の光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は相変化形光記録媒体に関 するものである。

[0002]

【従来の技術】レーザービームの照射による情報の記 録、再生、消去が可能な光メモリーとして相変化形光記 録媒体の研究が活発化し、一部実用化されるに至ってい る。これらの多くはGe-Sb-Te系(特開昭62-73438号、特開昭63-228433号) の材料を 使用している。一方、コンパクトディスク(CD)の完 全互換をめざした研究も進んでおり、現在いくつかの種 40 類が提案されている。その例としては、In-Se系を 記録層とし、SiO2を誘電体層、そしてCuを反射層 に用いた構成のもの (第4回相変化記録研究会シンポジ ウム予稿集P. 82~86) や、記録材料としては従来 のGe-Sb-Te系を用い、誘電体層にZnS・Si Ox、金属反射層にAuを用いた構成のもの(第5回相 変化記録研究会シンポジウム予稿集 P. 9~14) 等が あるものの、いずれも干渉効果を利用したものである が、高反射率、高コントラストの実現や記録感度、オー

れている。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、髙反 射率、髙コントラスト、髙記録感度、オーバーライト特 性のすべてにおいて良好な光記録媒体を提供するもので ある。

2

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、光の照射前後 で光学定数が変化する特性を有する光記録媒体におい て、その記録材料の平均配位数が2.0~3.0の範囲 にあることを特徴としている。かかる光記録媒体によれ は、反射率60%以上でコントラスト0.55以上の光 学特性と、髙記録感度とが得られるだけでなく、消去特 性の向上も期待できる。

【0005】以下に、本発明をさらに詳細に説明する。 そこで今、従来の高反射率、高コントラストを指向した 光記録媒体を考案してみると、CDの完全互換というこ とで初期状態(結晶化状態)で70%以上の反射率、そ して非晶質状態での反射率に対するコントラスト0.6 以上の目標に設計してきたという経緯がある。しかしこ れからわかるように、初期状態70%以上の反射率下で 記録するためには、髙出力のLDを必要とし、記録感度 の点で問題を有しているのが現状である。そこで記録感 度を高反射率タイプの光記録媒体で向上させるためのも のが本発明である。本発明ではそれを実現するために、 記録材料として平均配位数が2.0~3.0の間にある 材料を選ぶという配慮がなされている。

【0006】相変化形光記録媒体の場合、結晶状態にあ る膜にレーザ光を照射し非晶質化することによって記録 を行なうのであり、従って、非晶質化が容易に実現すれ ばこれが高感度化につながることになる。そこで記録材 料の平均配位数が2.0~3.0の間にあれば非晶質化 がしやすい傾向になることが予想できる(ガラスの形成 能と平均配位数の関係はフィリップスにより解析されて いる。J. C. Phillps: J. Non-Crys t., Sollid. 34 153 (1979))

【0007】この様な材料として考えられるのは、一般 式がA,B,で表わされ、AがZn、Ga、In、S i、Ge、Sn、Bi、Sbの中から選ばれた少なくと も一種の元素、BがSe、Te、Sから選ばれた少なく とも一種の元素からなる化合物が考えられる。特にこれ らの化合物の平均配位数が2.3~2.6の間にあるこ とが望ましい。また、A、Bの組成を決定するXの値は 平均配位数が2.0~3.0の間になる様に決定される ことが必要となる。例えばGe,Se,,はX=0.5の 時平均配位数は3.0になりX=0.5以上の時は3を 越えてしまう。従ってX=0.5以下に組成を調整し、 望ましくは上述のように可能であれば平均配位数が2. 3~2. 6の間になるようにすればよい。この様なXの バライト特性の点においていまだ解決すべき課題が残さ 50 値は0.15≦X≦0.30である。この様にして非晶

30

質化が容易となり高反射率タイプの材料でも記録感度の 向上することが期待できる。

【0008】本発明においては、不純物としてAu、A g、Cu、Cr、Ti、Co、Mn、Tb、Smの中か ら少なくとも一種の元素を添加することにより、主にA ,B」、材料の結晶核の生成や成長を制御できる。そうし たことのできる理由は今のところ明瞭でないが、添加元 素が結晶核として働いたり、ターミネータとして作用す るのではないかと考えられる。なお、この時不純物の添 加量においても記録材料のA,B,,の平均配位数が2. 0~3.0の間にあるように調整することが必要であ る。

【0009】本発明に係る記録材料は、髙反射率、髙コ ントラストを指向したものであることから、これを実現 するために光記録媒体の層構成による多重干渉効果を利 用することが望ましい。従って記録材料としては、光に 対してある程度の透過成分を有するようなものがよい。 具体的には、記録材料のバンドギャップが1.0 e V以 上か、又はバンドギャップが1.0eV以下の場合は記 録層の膜厚はうすくして、光を透過しやすくする必要が ある。しかしいずれの場合においても、消去時(結晶状 態)の振幅減衰係数が0.6以下、好ましくは0.35 以下にすることが必要である。これによる設計によって 光記録媒体の多重干渉をうまく利用できる。

【0010】また、この時、多重干渉効果を向上させる ために記録層の上下に誘電体層を設けることができる。 この誘電体層に使用される材料としては、SiO、Si O₂, ZnO, SnO₂, Al₂O₃, TiO₂, In 2O₃、ZrO₂等の無機酸化物、Si₃N₄、AlN、T iN、BN、ZrN等の無機窒化物、ZnS等の無機硫 化物等を用いることができる。これらの材料を用いた誘 電体層は耐熱保護層の役目と同時に多重干渉層としての 役目もはたす。

【0011】干渉層としての重要な必要特性の1つに、 できるだけ透明であることが挙げられる。即ち、与えら れた波長域内でできるだけ光を吸収しないで透過する能 力が大きいことが要求される。この能力は材料のバンド ギャップで決定されるが、光学的な目安としては複素屈 折率の虚数部の振幅減衰係数で示される。ある波長域で 振幅減衰係数が大きい材料は、吸収が大きいか又は反射 が大きい。従って、対象としている波長域では、できる だけ振幅減衰係数kが小さいことが望ましい。本発明に 係る記録材料においては、350nm~850nmの波 長城において、誘電体層の振幅減衰係数kが0.2以下 であれば十分に干渉効果を利用できる。

【0012】さらに本発明の光記録媒体は反射放熱層を 有することも可能である。これは入射するレーザ光を熱 的に制御する働きと記録層、誘電体層を透過した光を反 射させ干渉を向上させる働き及び記録層に再吸収させる 機能を持つ。反射放熱層材料としては、各種金属、合金 50 材料が使用可能であるが、Ag-Pd、Ag-Ti、A g-Ni、Ag-Cr、Ag-Mn、Ag-Au、Ag -A1等の銀合金、Al-Ti、Al-Ni、Al-M n、Al-Cr、Al-Zr、Al-Si等のAl合金 が望ましい。特に耐久性を考えたときはAI-Zr-F e合金が好適である。この時のZr、FeのAlに対す る組成比は、合金膜の熱伝導率の低下を防止するため、

2重量%以下であることが望ましい。

【0013】次に、本発明の具体的構成を図面を参照し て説明する。図1は本発明の構成例を示すもので、基板 10 1上に下部耐熱保護層2、記録層3、上部耐熱保護層 4、反射放熱層5が設けられている。耐熱保護層はかな らずしも記録層の両側に設ける必要はないが、基板がポ リカーボネート樹脂の様に耐熱性が低い材料の場合には 少なくとも下部耐熱保護層2を設けることが望ましい。 【0014】基板の材料は、通常、ガラス、セラミック スあるいは樹脂であり、樹脂基板が成形性、コストの点 で好適である。樹脂の代表例としては、ポリカーボネー ト樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリスチレン樹 脂、アクリロニトリルースチレン共重合体樹脂、ポリエ チレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、シリコーン系樹脂、 フッ素形樹脂、ABS樹脂、ウレタン樹脂などがあげら れるが、加工性、光学特性などの点でポリカーボネート 樹脂が好ましい。また、基板の形状はディスク状、カー ド状あるいはシート状であってもよい。

【0015】耐熱保護層としては、前述したような無機 酸化物、無機窒素化物、無機硫黄化物を用いることがで きるが、その他SiC、TaC、WC、TiC、ZrC 等の炭化物やダイヤモンド状カーボンあるいはそれらの 混合物を用いることもできる。これらの層は真空蒸着 法、スパッタ法、プラズマCVD法、CVD法、イオン プレーディング法、電子ビーム法等により形成される。 これらの層の膜厚は、その機能即ち耐熱保護層、多重干 渉層によっても異なるが耐熱保護層として考えた時は2 00~5000Å、好適には500~3000Åとする のがよい。200 A以下の場合は耐熱保護層としての機 能がなくなり、また、5000Åより厚くなると感度の 低下や界面剥離が生じやすくなる。

【0016】反射放熱層としては、前述したような金 **属、合金材料を用いることができる。これらの層は、真** 40 空蒸着法、スパッタリング法、プラズマCVD法、イオ ンプレーディング法、電子ビーム法等により形成され る。膜厚は200~3000Å、好適には500~20 00Åがよい。

【0017】また、本発明における記録層は各種気相成 長法、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、プラズマ CVD法、イオンプレーディング法、電子ビーム蒸着法 等により形成できる。記録層の膜厚は、高い反射率と高 コントラストを実現するため、初期状態(結晶化状態)

での振幅減衰係数が0.6以下にする必要性から、材料

によっても異なるがバンドギャップが1.0 e V以上のものは200Å~2000Å、好ましくは300Å~1000Åがよい。バンドギャップが1.0 e V以下のものは50Å~500Å、好ましくは100Å~250Åがよい。即ち、バンドギャップが1.0 e V以下の場合は吸収が大きくなるため、膜厚をうすくして、透過光を増大する必要がある。

[0018]

【実施例】以下、実施例により本発明を更に具体的に説明する。

【0019】実施例1

ピッチ1. 6 μm、深さ700Åの溝付き、厚さ1. 2*

*mm、直径120mmφのポリカーボネート基板上に表 1に示す構成により、下部耐熱保護層、記録層、上部耐 熱保護層及び反射放熱層を順次スパッタ法により積層し た。この時、記録層単独の光学定数を測定するため、5 0×50×1mmのガラス基板をセットしておいた。ま た、表2には、記録層の光学定数をスパッタ後のアモル ファス状態のものと250℃でアニール後のクリスタル 状態のものをエリプソメータ(λ=633nm)で測定 したものを示す。また、平均配位数と、表1での層B構 10 成のもとでの光学特性のシュミレーション値をも示す。

[0020]

【表1】

京体 라	成膜条件						
層構成	材 料	膜厚(Å)	製法				
下部耐熱保護層	ZnS·SiO ₂	800	r f・スパッタ				
記録層	B 1 89. 76 S e 59. 75 C O 0. 76	400	r f・スパッタ				
上部耐熱保護層	AIN	300	r f・スパッタ				
反射放熱層	A 1 88 Z r 1.5 F e 0.5	700	r f・スパッタ				

【表2】

	物性	屈事	斤 率	损假放3	是保数	平均	シュミレーショ:	/催
						配位	結晶時	コントラスト
材料		ブモルファス	19212	アモルファス	1928A	数	反射率(%)	
Biss, 758059.	75C00. 75	5.235	5.193	3.568	0.374	約2.4	70.3	0.63

【0021】次にディスク特性を評価した。先ず、得られたディスクを初期化(結晶化)した後、波長830nm、線速1.3m/s、周波数200KHz、50%デューティ比で記録した後、周波数720KHz、50%デューティ比でオーバライトを行なった。この時、周波※

※数720KHzの信号のC/N及び消去比を測定した。 結果を表3に示す。ただしPw:記録パワー、Pe:消 去パワーである。

[0022]

【表3】

I	Pw/Pe (mW)	23/9	25/9	27/9	29/9
特	C/N (dB)	4 9	5 1	5 2	5 3
性	消去比(-dB)	2 4	2 5	2 5	2 5

また、反射率 (グループ) は62%、コントラストは 0.58であった。これより本発明の光記録媒体が高い 反射率と高コントラストを有する光記録媒体を提供でき ることがわかる。

【0023】実施例2

- ★実施例1と同様な方法でスパッタ法により表4に示す構成のディスクを作製した。そしてこの時記録層単独の光学定数を測定した値を表5に、ディスク特性を表6に示す。ディスク条件は実施例1と同じである。
- ★ 【表4】

層構成	成膜多	条 件	
周行攻	材 料	膜厚(Å)	製法
下部耐熱保護層	ZnS·SiO ₂	1100	r f・スパッタ
記録層	Ge0. 86 Se0. 60 Ag0. 05	400	r f・スパッタ
上部耐熱保護層	AIN	300	r f・スパッタ
反射放熱層	Al ₈₈ Z r _{1.6} F e _{0.6}	700	r f・スパッタ

[0024]

【表 5 】

物性	届	斤 率	扳幅波:	定係数	平均	ソエミレーショ	ン位
					配位	結晶時	וגפועב
材料	742777	29292	ブモルファス	19232	数	反射率(%)	
Geo. 35Seo. 80Ago. +5	5.392	5.692	1.561	0.821	約2.7	74	0.57

[0025]

【表6】

]	Pw/Pe (mW)	23/10	25/10	27/10	29/10
特	C/N (dB)	4 3	4 5	4 8	5 0
性	消去比(-dB)	2 3	2 3	2 4	2 4

【0026】このディスクの反射率は66%、コントラ の光記録媒体も髙反射率、髙コントラストであることが わかる。

- *実施例1、2と同様な方法でスパッタ法により表7に示 ストは0.53であった。実施例1と同じくこの本発明 30 す構成のディスクを作製した。そしてこの時の記録層単 独の光学定数を測定した値を表8に、そしてディスク特 性を表9に示す。
- 【0027】実施例3

【表7】

層構成	成膜条件						
胸情 疾	材 料	膜厚(人)	製法				
下部耐熱保護層	ZnS·SiO ₂	2200	r f・スパッタ				
記録層	In _{0.45} Te _{0.50} Tb _{0.05}	140	r f・スパッタ				
上部耐熱保護層	AIN	700	r f・スパッタ				
反射放熱層	A 1 98 Z r _{1.5} F e _{0.5}	700	r f・スパッタ				

[0028]

【表8】

物性	A t	斤 字	景福波1	美保徽	平均	シュミレーショ	が位
				· .	電位	結晶時	コントラスト
村科	7 49 772	13272	7 <i>4</i> 0773	15292	數	反射率(%)	
Inc. 4sTec. coTbe. es	8.877	3.368	0.851	0.479	約1.40	es.	0.58

[0029]

【表9】

Pw/Pe (mW)		23/9	25/9	27/9	29/9	
特	C/N (dB)	3) 48 50 52				
性	消去比 (- d B)	2 5	2 5	2 6	2 6	

【0030】このディスクの反射率は61%、コントラストは0.54であり、髙反射率ディスクとして期待できるものである。

【0031】実施例4

実施例1、2、3と同様な方法でスパッタ法により表1 0に示す構成のディスクを作製した。そして記録層単独*20

*の光学定数を測定した。その値を表11に示す。また、 この時のオーバーライトモードでのディスク特性を表1 2に示す。

10

[0032]

【表10】

与 教员	成膜多	成膜条件					
層構成	材 料	膜厚(人)	製法				
下部耐熱保護層	ZnS·SiO ₂	1300	r f・スパッタ				
記録層	Ga _{0.5} Se _{0.45} Cu _{0.05}	620	r f・スパッタ				
上部耐熱保護層	AIN	300	r f・スパッタ				
反射放熱層	Al ₉₈ Zr _{1.6} Fe _{0.6}	700	r f・スパッタ				

[0033]

【表11】

40 性	县 3	f #	率 振幅被表係数		平均	tall-ta	が値
					配位	結晶時	コントラスト
# #	744712	39232	7モルファス	33254	數	反射率(%)	
Geo. sSeu. saCte. os	4.014	5.459	1.629	0.522	約2.4	58	0.52

[0034]

【表12】

Pw/Pe (mW)		23/11	25/11	27/11	29/11
特	C/N (dB)	4 0	4 5	47	47
性	消去比 (- d B)	2 0	2 3	2 3	2 3

【0035】このディスクの反射率は55%、コントラ 高反射率、高コントストは0.50であり、実施例の本発明の光記録媒体も 50 と考えられられる。

高反射率、高コントラスト用光記録媒体として使用可能

【0036】実施例1~4より、本発明の相変化形記録 材料は、高反射率、高コントラスト対応の光記録媒体と して、記録感度の点からも十分に使用可能であることが わかった。また、くり返し使用においても、3×10° 回で劣化が認められておらず、これは反射放熱層にAl

[0037]

る。

【発明の効果】請求項1記載の光記録媒体によれば、平 均配位数が2.0~3.0にある記録材料を用いること 10 により、記録時の非晶質化を容易にすることが可能とな り、記録感度の向上をはかることができる。請求項2記 載の光記録媒体によれば、髙反射、髙コントラスト、髙 い記録感度を有することが可能となる。請求項3記載の 光記録媒体によれば、不純物を添加することにより、記 録材料の結晶化速度を制御することが可能であり、消去 特性を向上させることができる。請求項4記載の光記録 媒体によれば、記録材料の結晶時の振幅減衰係数が0. *

- Zn-Fe合金を用いた効果によるものと考えられ

12

* 6以下(好ましくは0.35以下がよい)にすることに より光記録媒体の層構成による多重干渉効果を利用で き、高反射率、高コントラストが達成される。請求項5 記載の光記録媒体によれば、耐熱保護層を有することに より、くり返し特性の向上及び、多重干渉効果による記 録媒体の髙反射率化及び髙コントラスト化が期待でき る。請求項6記載の光記録媒体によれば、反射放熱層を 設けることにより、入射光の有効利用及び熱の蓄熱防止 によるくり返し特性の向上が期待できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光記録媒体の代表的な層構成を示した

【符号の説明】

- 1 基板
- 下部耐熱保護層 2
- 3 記録層
- 4 上部耐熱保護層
- 5 反射放熱層

【図1】



- 1. 基板
- 2. 下部耐熱保護層
- 8. 18**9**/8
- 4. 上部耐熱保護層
- 5. 反射放熱層

フロントページの続き

(72)発明者 山田 勝幸

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内 * ※ (72) 発明者 岩崎 博子

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(72) 発明者 井手 由紀雄

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内